

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG dia. 38,1 mm, 355 nm



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

Stock **#39-006** 9 In Stock

-

1

+

€213⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€213,00 prix unitaire
Qté 6-25	€191,00 prix unitaire
Qté 26-49	€169,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Beam Sampler

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

90 Ouverture Utile (%):

Diamètre (mm):

38.10 +0.00/-0.10	
<3	Parallélisme (arcmin):
6.35 ±0.20	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
0 ±5	Angle d'Incidence (°):
Laser V-Coat (355nm)	Traitement:
R _{abs} <0.25% @ 355nm	Spécification du Traitement:
355	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1.458	Indice de Réfraction (n _d):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
λ/10	Planéité de Surface (P-V):
10-5	Qualité de Surface:
7.5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz	Damage Threshold, By Design: ☐
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:

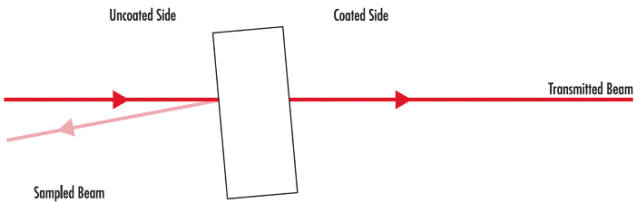
Description produit

- La première surface non traitée fournit la réflexion de Fresnel
- Traitement avec seuil de dommage laser élevé sur une surface
- Qualité de surface de 10-5

Des Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG sont utilisés pour diviser une petite portion d'un faisceau laser incident via la réflexion de Fresnel fournie par la surface non traitée afin de surveiller le faisceau. Ces échantillonneurs de faisceau présentent d'excellentes propriétés physiques minimisant les effets sur le faisceau traversant, notamment une qualité de surface de 10-5 et une planéité de surface de λ/10. Un traitement antireflets avec seuil de dommage élevé est appliqué à la seconde surface pour limiter les réflexions fantômes. Les Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG sont fabriqués en silice fondue UV, ce qui permet une excellente transmission des UV aux IR et un faible coefficient de dilatation thermique. Des échantillonneurs de faisceau traités antireflets pour les raies laser antireflets aux longueurs d'onde de 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm sont disponibles.

Remarque : les Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser peuvent être utilisés avec des [produits de détection laser](#) pour la surveillance des propriétés du faisceau, telles que la puissance et le profil du faisceau, en temps réel.

Informations techniques



Laser Line Beam Sampler

Montures compatibles